



INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Filters using waveguide type dielectric resonators –
Part 1: Generic specification**

**Filtres utilisant des résonateurs diélectriques à modes guidés –
Partie 1: Spécification générique**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

T

ICS 31.140

ISBN 978-2-8322-0999-8

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	3
1 General.....	5
1.1 Scope.....	5
1.2 Normative references.....	5
1.3 Order of precedence.....	6
2 Terminology and general requirements.....	6
2.1 General.....	6
2.2 Terms and definitions.....	6
2.3 Preferred ratings and characteristics.....	13
2.4 Marking.....	14
3 Quality assessment procedures.....	14
3.1 Primary stage of manufacture.....	14
3.2 Structurally similar components.....	14
3.3 Sub-contracting.....	14
3.4 Incorporated components.....	14
3.5 Manufacturer's approval.....	14
3.6 Approval procedures.....	14
3.7 Procedures for capability approval.....	15
3.8 Procedures for qualification approval.....	16
3.9 Test procedures.....	16
3.10 Screening requirements.....	16
3.11 Rework and repair work.....	16
3.12 Certified records of released lots.....	16
3.13 Validity of release.....	17
3.14 Release for delivery.....	17
3.15 Unchecked parameters.....	17
4 Test and measurement procedures.....	17
4.1 General.....	17
4.2 Test and measurement conditions.....	17
4.3 Visual inspection.....	18
4.4 Dimensions and gauging procedures.....	18
4.5 Electrical test procedures.....	18
4.6 Mechanical and environmental test procedures.....	22
Figure 1 – Equivalent circuit.....	7
Figure 2 – Typical frequency characteristics of a band-pass filter.....	10
Figure 3 – Typical frequency characteristics of a band-stop filter.....	11
Figure 4 – Insertion attenuation and group delay measurement.....	20
Figure 5 – Return attenuation measurement.....	20

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FILTERS USING WAVEGUIDE TYPE DIELECTRIC RESONATORS –

Part 1: Generic specification

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61337-1 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

This part of IEC 61337 cancels and replaces IEC 61337-1-1:1995 and IEC 61337-1-2:1999.

This bilingual version (2013-08) corresponds to the monolingual English version, published in 2004-11.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
49/685/FDIS	49/695/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61337 consists of the following parts, under the general title *Filters using waveguide type dielectric resonators*:

Part 1: Generic specification

Part 2: Guidance for use

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

FILTERS USING WAVEGUIDE TYPE DIELECTRIC RESONATORS –

Part 1: Generic specification

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 61337 applies to filters using waveguide type dielectric resonators of assessed quality using either capability approval or qualification approval procedures. It also lists the test and measurement procedures which may be selected for use in detail specifications for such filters.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60027 (all parts), *Letter symbols to be used in electrical technology*

IEC 60050(561):1991, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 561: Piezo-electric devices for frequency control and selection*

IEC 60068-1:1988, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-1:1990, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test A: Cold*

IEC 60068-2-2:1974, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test B: Dry Heat*

IEC 60068-2-6:1995, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-7:1983, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ga: Acceleration, steady state*

IEC 60068-2-13:1983, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test M: Low air pressure*

IEC 60068-2-14:1984, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-20:1979, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test T: Soldering*

IEC 60068-2-21:1999, *Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*

IEC 60068-2-27:1987, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ea and guidance: Shock*

IEC 60068-2-29:1987, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Eb and guidance: Bump*

IEC 60068-2-30:1980, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12 hour cycle)*

IEC 60068-2-58:1999, *Environmental testing – Part 2-58: Tests – Tests Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metalization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)*

IEC 60068-2-78:2001, *Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state*

IEC 60617 (all parts) [DB]¹, *Graphical symbols for diagrams*

QC 001001:2000, *IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Basic Rules*

QC 001002-2:1998, *IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Rules of Procedure – Part 2: Documentation*

QC 001002-3:1998, *IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Rules of Procedure – Part 3: Approval Procedures*

QC 001005:2000, *Register of Firms, Products and Services approved under the IECQ System, including ISO 9000*

ISO 1000:1992, *SI units and recommendation for the use of their multiples and of certain other units*

¹ “DB” refers to the IEC on-line database.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	27
1 Généralités.....	29
1.1 Domaine d'application	29
1.2 Références normatives.....	29
1.3 Ordre de priorité.....	30
2 Terminologie et exigences générales.....	30
2.1 Généralités.....	30
2.2 Termes et définitions	31
2.3 Valeurs assignées et caractéristiques préférentielles	37
2.4 Marquage.....	38
3 Procédures d'assurance de la qualité	38
3.1 Étape initiale de fabrication	38
3.2 Modèles associables	38
3.3 Sous-traitance	38
3.4 Composants intégrés.....	38
3.5 Agrément du fabricant	38
3.6 Procédures d'agrément	39
3.7 Procédures d'agrément de savoir-faire	39
3.8 Procédures pour l'homologation	40
3.9 Procédures d'essai.....	40
3.10 Exigences de sélection.....	40
3.11 Travaux de retouche et de réparation	41
3.12 Enregistrements certifiés de lots livrés	41
3.13 Validité de livraison	41
3.14 Acceptation pour livraison	41
3.15 Paramètres non vérifiés.....	41
4 Procédures d'essai et de mesure.....	41
4.1 Généralités.....	41
4.2 Conditions d'essai et de mesure.....	41
4.3 Contrôle visuel	42
4.4 Procédures relatives aux dimensions et au calibrage.....	42
4.5 Procédures d'essais électriques	42
4.6 Procédures d'essais mécaniques et d'environnement	46
Figure 1 – Circuit équivalent	31
Figure 2 – Caractéristiques de fréquences typiques d'un filtre passe-bande.....	34
Figure 3 – Caractéristiques de fréquences typiques d'un filtre coupe-bande	35
Figure 4 – Mesure de l'affaiblissement d'insertion et du retard de groupe	44
Figure 5 – Mesure de l'affaiblissement d'écho.....	45

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FILTRES UTILISANT DES RÉSONATEURS DIÉLECTRIQUES À MODES GUIDÉS –

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61337-1 a été établie par le comité d'études 49 de la CEI: Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

La présente partie de la CEI 61337 annule et remplace la CEI 61337-1-1:1995 et la CEI 61337-1-2:1999.

La présente version bilingue (2013-08) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2004-11.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 49/685/FDIS et 49/695/RVD.

Le rapport de vote 49/695/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, partie 2.

La CEI 61337 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: *Filtres utilisant des résonateurs diélectriques à modes guidés*:

Partie 1: Spécification générique

Partie 2: Guide d'utilisation

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

FILTRES UTILISANT DES RÉSONATEURS DIÉLECTRIQUES À MODES GUIDÉS –

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61337 s'applique aux filtres utilisant des résonateurs diélectriques à modes guidés sous assurance de la qualité en utilisant soit des procédures d'agrément de savoir-faire, soit des procédures d'homologation. Elle donne également les procédures d'essai et de mesure qui peuvent être sélectionnées pour être utilisées dans des spécifications particulières pour de tels filtres.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60027 (toutes les parties), *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*

CEI 60050-161:1991, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 561: Dispositifs piézoélectriques pour la stabilisation des fréquences et le filtrage*

CEI 60068-1:1988, *Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et guide*

CEI 60068-2-1:1990, *Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essai A: Froid*

CEI 60068-2-2:1974, *Essais d'environnement – Partie 2-2: Essais – Essais B: Chaleur sèche*

CEI 60068-2-6:1995, *Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

CEI 60068-2-7:1983, *Essais d'environnement – Partie 2-7: Essais – Essai Ga: Accélération constante*

CEI 60068-2-13:1983, *Essais d'environnement – Partie 2-13: Essais – Essai M: Basse pression atmosphérique*

CEI 60068-2-14:1984, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variations de température*

CEI 60068-2-20:1979, *Essais d'environnement – Partie 2-20: Essais – Essai T: Brasage*

CEI 60068-2-21:1999, *Essais d'environnement – Partie 2-21: Essais – Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de fixation*

CEI 60068-2-27:1987, *Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

CEI 60068-2-29:1987, *Essais d'environnement – Partie 2-29: Essais – Essai Eb et guide: Secousses*

CEI 60068-2-30:1980, *Essais d'environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db et guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)*

CEI 60068-2-58:1999, *Essais d'environnement – Partie 2-58: Essais – Essais Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)*

CEI 60068-2-78:2001, *Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide, essai continu*

CEI 60617 (toutes les parties) [DB]¹, *Symboles graphiques pour schémas*

QC 001001:2000, *Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) – Règles fondamentales*

QC 001002-2:1998, *Système d'assurance de la qualité des composants électroniques de la CEI (IECQ) – Règles de procédure – Partie 2: Documentation*

QC 001002-3:1998, *Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) – Règles de procédure – Partie 3: Procédures d'homologation*

QC 001005:2000, *Registre des firmes, produits et services agréés dans le système IECQ, avec maintenant ISO 9000*

ISO 1000:1992, *Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités*

¹ "DB" fait référence à la base de données en ligne de la CEI.